

元器件参数测试仪

TH2826/TH2826A 型高频LCR数字电桥



性能特点

- 符合LXI标准
- 测试频率20Hz~5MHz, 10mHz步进
- 测试电平10mV~5V, 1mV步进
- 基本准确度0.1%
- 最高达200次/s的测量速度
- 320×240点阵大型图形LCD显示
- 10点列表扫描功能
- 图形化扫描功能
- 四种信号源输出阻抗
- 10档分选功能, 分选结果声光报警
- 存储空间: 20组设定文件,USB扩展

应用

- 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。
- 半导体元件:
LED驱动集成电路寄生参数测试分析; 变容二极管的C-VDC特性; 晶体管或集成电路的寄生参数分析
- 其它元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估



标配 RS232 ☒ USB HOST ☒ USB DEVICE ☒ HANDLER ☒ LAN ☒

选配 GPIB ☐

体积: 400mm(W)x132mm(H)x385mm(D)
净重: 9.3kg

- 介质材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
- 磁性材料:
铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
- 半导体材料:
半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性液晶材料:
- 液晶单元:
介电常数、弹性常数等C-V特性分析

技术参数

产品型号	TH2826	TH2826A
显示	320×240点阵大型图形LCD显示	
基本测量准确度	0.1%	
测试频率	20Hz — 5MHz, 10mHz步进	20Hz — 2MHz, 10mHz步进
AC信号电平	10mVrms — 5Vrms	
信号源输出阻抗	10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω	
R _{DC} 源内阻	-----	
DC偏置	内置: 0V — ± 5V; 0mA — ± 100mA, 外接最大40A	
电压源	-----	
测试参数	L、C、R、Z、D、Q、Y、G、X、θ _d 、θ _r 、R _{DC} 、V _m 、I _m	
测试速度 (ms/次)	快速: 5ms (f>30kHz), 10ms (f>1kHz)、中速: 40ms, 慢速: 200ms	
列表扫描	10点, 扫描参数: 测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流	
图形扫描分析	频率、ACV、ACI、DCV BIAS/DCI BIAS、直流电压源, 51、101、201、401、801点可选, 扫描图形可存储于仪器内部FLASH、外部USB或上传上位机	
通用功能	串、并联等效模式, 测试电缆长度: 0、1m, 平均: 1-255次, 校准: 开路、短路、负载, ALC功能, 量程选择: 自动、手动, 触发模式: INT、MAN、EXT、BUS, 键盘锁定功能	
独有功能	2m/4m测试电缆扩展 (选件)	
比较器	10档分选, PASS/FAIL指示, 档计数功能	
存储	20组仪器内置设定文件,USB扩展	

随机附件

三芯电源线
TH26048 四端测试夹具

TH26011BS 四端对开尔文测试电缆
TH26010 镀金短路板